

## ЛАЗЕР НА "ГОРЯЧИХ" ЭЛЕКТРОНАХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЗОНА – ЗОНА

*Е.И.Бабаджан, Ю.А.Малов*

*Российский научный Центр "Курчатовский институт"*

*123182 Москва, Россия*

Поступила в редакцию 12 апреля 1993 г.

Рассматривается взаимодействие инжектированного в сверхрешетку пучка электронов с электромагнитным полем с учетом брэгговского отражения электронов от сверхрешетки. Получен коэффициент усиления для электромагнитного поля в инфракрасном диапазоне. Обсуждается возможность экспериментального наблюдения эффекта для реальных параметров сверхрешетки и инжектированного пучка электронов.

Идея лазера на "холодных" баллистических электронах с  $E \lesssim 0,1 \text{ эВ}$  при переходе электронов, с энергией меньше высоты потенциального барьера сверхрешетки  $U_0$ , между квазиэлектронными зонами впервые обсуждалась в [1]. В работах [2,3] впервые была продемонстрирована возможность получения "горячих" баллистических электронов с  $E \simeq 0,1 \div 0,3$ , инжектированных в GaAs, длина пробега которых могла достигать  $(2 \div 3) \cdot 10^{-5}$  см. Авторы работы [4] высказали идею создания лазера на "горячих" баллистических электронах в сверхрешетке, считая ее короткой, что равносильно рассмотрению движения электронов в рамках одной зоны. Однозонная модель корректна, если коэффициент отражения  $R_n$  от сверхрешетки удовлетворяет следующему соотношению:

$$R_n = \frac{U_0^2 n}{4(E - U_0)E} \sin^2 \frac{d}{\hbar} \sqrt{2m(E - U_0)} \ll 1, \quad (1)$$

где  $d$  – период сверхрешетки,  $n$  – число периодов сверхрешетки,  $E$  – энергия электрона.

В [4] рассматривалась сверхрешетка с числом периодов порядка 10 и с энергией электронов  $E \gg U_0$ , так что соотношение (1) выполнялось. В случае  $E = 2U_0$ ,  $n \approx 100$  соотношение (1) нарушается и возможно выполнение брэгговского отражения электронов от сверхрешетки. В настоящей статье анализируется лазер на горячих баллистических электронах при условии выполнения брэгговского отражения электронов от сверхрешетки или, что то же самое, при условии, что энергия горячего электрона близка к нижнему краю одной из квазиэлектронных зон сверхрешетки. В этом случае, независимо от величины  $U_0$ , взаимодействие электрона со сверхрешеткой не является слабым, как предполагалось в [4]. Если энергия фотона превышает ширину запрещенной квазиэлектронной зоны, то возможны "вертикальные" переходы между краями соседних квазиэлектронных зон, соответствующие вынужденному излучению. В случае, если нижняя квазиэлектронная зона не заполнена, процессы поглощения практически отсутствуют.

Рассмотрим движение электрона в сверхрешетке с потенциалом

$$U(x) = U_0 \cos qx, \quad (2)$$

где  $q = 2\pi/d$  в поле электромагнитной волны, поляризованной вдоль оси сверхрешетки:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos \omega t,$$

где  $\mathcal{E}_0$  и  $\omega$  – соответственно амплитуда и частота электромагнитной волны.

Рассмотрим задачу для случая, когда импульс электрона близок к границе зоны Бриллюэна  $q/2$ , то есть случай брэгговского отражения. Волновую функцию электрона в поле сверхрешетки запишем согласно [5] в двухкомпонентном приближении, в отличие от [1], где использовалось приближение сильной связи и базисными функциями являлись функции Ванье:

$$\Psi = \left[ c_1 \exp\left(i\frac{p}{\hbar}x\right) + c_2 \exp\left(i\frac{p-q}{\hbar}x\right) \right] \exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right), \quad (3)$$

где

$$c_1 = \left(1 + \frac{\mu_p}{(1 + \mu_p^2)^{1/2}}\right) / 2L^{1/2}, \quad c_2 = \left(1 - \frac{\mu_p}{(1 + \mu_p^2)^{1/2}}\right) / 2L^{1/2},$$

$$\mu_p = \hbar^2(2pq - q^2) / 2m^*U_0,$$

$L$  – нормировочная длина,  $m^*$  – эффективная масса электрона.

В соотношении (3)  $E$  – энергия электрона вблизи дна верхней квазизоны:

$$E = \hbar^2 \frac{p^2 + (p-q)^2}{4m^*} + \frac{U_0(1 + \mu_p^2)^{1/2}}{2}. \quad (4)$$

Аналогичный вид имеет волновая функция электрона вблизи верхнего края нижней квазизоны (здесь и далее величины, относящиеся к нижней квазизоне, отмечены штрихом):

$$\Psi' = \left[ c'_1 \exp\left(i\frac{p'}{\hbar}x\right) + c'_2 \exp\left(i\frac{p'-q}{\hbar}x\right) \right] \exp\left(-i\frac{E'}{\hbar}t\right), \quad (5)$$

где

$$c'_1 = \left(1 - \frac{\mu'_p}{(1 + \mu'^2_p)^{1/2}}\right) / 2L^{1/2}, \quad c'_2 = - \left(1 + \frac{\mu'_p}{(1 + \mu'^2_p)^{1/2}}\right) / 2L^{1/2},$$

$$\mu'_p = \hbar^2(2p'q - q^2) / 2m^*U_0, \quad (6)$$

$$E' = \frac{\hbar^2(p'^2 + (p'-q)^2)}{4m^*} - \frac{U_0(1 + \mu'^2_p)^{1/2}}{2}.$$

В случае перехода электрона между квазизонами, когда выполняется условие  $p' = p = q/2$ , энергетическая щель составляет  $U_0$ . Условие применимости двухкомпонентного приближения (3) и (5) является малость параметров  $2m^*U_0/\hbar^2q^2 \ll 1$  и  $\mu_p \ll 1$ . Матричный элемент перехода квазизона–квазизона, описывающий вынужденное излучение фотона электроном, имеет следующий вид:

$$M = \frac{ie\hbar q \mathcal{E}_0}{4m^* \omega L (1 + \mu_p^2)^{1/2}} \frac{2 \sin(p' - p)L/2}{p' - p}. \quad (7)$$

Если мы имеем длинную решетку, то есть  $L \gg 1/\Delta p$ , где  $\Delta p$  – разброс импульсов в исходном пучке, то в этом приближении можно считать

$$\left( \frac{2 \sin(p' - p)L/2}{p' - p} \right)^2 = 2\pi L \delta(p' - p).$$

Это так называемые вертикальные переходы. Теперь легко получить выражение для частоты переходов:

$$dW = \frac{\pi}{8} \frac{e^2 \hbar \mathcal{E}_0^2 q^2}{(m^*)^2 \omega^2 (1 + \mu_p^2)^2} \delta(p' - p) \delta(\hbar\omega - E - E') dp'. \quad (8)$$

Проинтегрировав соотношение (8) по  $dp'$ , имеем:

$$W = \frac{\pi}{8} \frac{e^2 \hbar \mathcal{E}_0^2 q^2}{(m^*)^2 \omega^2 (1 + \mu_p^2)^2} \delta(\hbar\omega - U_0(1 + \mu_p^2)^{1/2}). \quad (9)$$

Из выражения (9) следует, что частота излучения при  $p = q/2$  будет определяться соотношением

$$\hbar\omega = U_0(1 + \mu_p^2)^{1/2}. \quad (10)$$

Разделив соотношение (9) на плотность потока фотонов  $c\mathcal{E}_0^2/8\pi\hbar\omega\sqrt{\epsilon_1}$  и усреднив полученное выражение по начальному распределению электронов  $f(p)$ , получим сечение вынужденного излучения:

$$\sigma = \pi^2 \frac{e^2}{c} f(p) L \frac{U_0}{\hbar\omega} \sqrt{\epsilon_1}, \quad (11)$$

где  $L$  – длина сверхрешетки,  $\epsilon_1$  – диэлектрическая постоянная.

Из (11) легко получить коэффициент усиления

$$G = \pi^2 N \frac{e^2}{m^* c^2} L b p f(p) \frac{U_0}{\hbar\omega} \frac{c}{v} \sqrt{\epsilon_1}, \quad (12)$$

где  $b$  – поперечный размер в направлении распространения излучения ( $b \gg L$ ),  $N$  – плотность электронов,  $v$  – скорость электронов. Существенным отличием полученного коэффициента усиления (12) от коэффициента усиления работы [4] является отсутствие малого параметра  $(U_0/E)^2$ .

Вероятность спонтанного излучения на один электрон при межзонных переходах определяется соотношением

$$W = \frac{e^2}{3\hbar c} \left( \frac{\hbar q}{m^* c} \right)^2 \omega_0 \approx \frac{e^2}{\hbar c} \left( \frac{v}{c} \right)^2 \omega_0, \quad (13)$$

где

$$\omega_0 \approx \frac{U_0}{\hbar} \int \frac{f(p)}{(1 + \mu_p^2)^{1/2}} dp$$

– средняя частота испускания фотонов, равная по порядку величины  $U_0/\hbar$ .

В действительности число электронов  $A$ , которые могут излучать в сверхрешетке, зависит от плотности тока  $j_0$  и параметров сверхрешетки

$$A = j_0 S L / e v, \quad (14)$$

$S$  – поперечное сечение сверхрешетки. Тогда интенсивность излучения кванта определяется выражением

$$\eta = A W. \quad (15)$$

Приведем численные оценки полученных результатов.

Величина  $\eta$  может быть оценена для реальных параметров сверхрешетки и тока инжектированных электронов [3] ( $S \sim 10^{-6} \text{ см}^2$ ,  $j_0 \approx 10^2 \text{ А/см}^2$ ,  $L \approx 3 \cdot 10^{-5} \text{ см}$ ,  $v \approx 10^8 \text{ см/с}$ ,  $\omega \approx 10^{14} \text{ с}^{-1}$ ): при  $\eta \approx 5 \cdot 10^9 \text{ с}^{-1}$ .

Оценим величину коэффициента усиления  $G$ . Считая  $U_0 \cong \hbar\omega = 0,1 \text{ эВ}$ ,  $d \approx 60 \text{ \AA}$  ( $q \approx 10^7 \text{ см}^{-1}$ ),  $p/\Delta p \approx 10$ ,  $\epsilon_1 \approx 12$ ,  $N \approx 10^{14} \text{ см}^{-3}$ ,  $L \approx 3 \cdot 10^{-5} \text{ см}$ ,  $v \approx 10^8 \text{ см/с}$ , получим

$$G = 10^3 b. \quad (16)$$

В этом случае коэффициент усиления на один проход больше, чем единица, при  $b > 10^{-3} \text{ см}$  и усиление достаточно велико даже без зеркал.

- 
1. R.F.Kazarinov and R.A.Suris, *Fiz. Tekh. Poluprovodn.* **5**, 797 (1971).
  2. M.Heiblum, M.I.Nathan, D.C.Thomas, and C.M.Knoedler, *Phys. Rev. Lett.* **55**, 2200 (1985).
  3. A.F.Levi, I.R.Hayes, P.M.Platzman, and W.Wiegman, *Phys. Rev. Lett.* **55**, 2071 (1985).
  4. Yu.A.Malov and D.F.Zaretsky, *Phys. Lett. A* **130**, 347 (1989).
  5. Ch.Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (fourth edition, Wiley, 1974).